Concise Explanation of Relevance

February 5, 2002

Page 1

Japanese Unexamined Patent Application, First Publication (Kokai), No. sho 53-54041, published on May 17, 1978.

Concise Explanation of Relevance:

For the purpose of preventing the scope of view in vertical direction and in horizontal direction of a panel on which disposition of liquid crystal molecules are aligned in slant condition from being worsened greatly due to the coloring caused by the retardation, in a manufacturing process for an alignment layer of liquid crystal molecule 3 which is resistant to heat caused by a glass-seal and the direction of the slanting angle of the liquid crystal molecule is uniform within a range of several degrees,

when performing the oblique evaporation of SiO or the like, the first layer 11 is formed by performing the first oblique evaporation by a first angle in which angle evaporated stuff flies toward the substrate 15, the second layer 12 is formed on the first layer 11 by performing the second oblique evaporation by a second angle in which angle evaporated stuff 13 flies toward the substrate 15 which is turned by 90 degrees.

P 2層點看(基本)

19日本国特許庁

公開特許公報

⑩特許出願公開

昭53-54041

⑤Int. Cl.²	識別記号	❷日本分類	庁内整理番号
G 02 F 1/3	13 #	104 G 0	7348—23
C 23 C 13/0	00	101 E 9	7129—54
G 09 F 9/0	00	13(7) D 61	7128—42

70 FIT --- W. . . .

砂公開 昭和53年(1978)5月17日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

砂液晶分子の配向処理膜の作製方法

②特

頭 昭51--129087

22出

頁 昭51(1976)10月27日

特

額 昭50―150409の追加

仍発 明 者 帰山敏之

川崎市高津区末長1116番地 株

式会社ゼネラル内

の出 願 人 株式会社ゼネラル

川崎市高津区末長1116番地

明 細 4

1. 発明の名称

液晶分子の配向処理膜の作製方法

- 2 特許請求の範囲
- (1) Si O等の斜め蒸着に際し、基後への蒸発物の 飛来方向の角度を第1の角度として第1個目の 斜め蒸着を行つて第一層を形成し、次に飛来方 向の角度を第2の角度とすると共に基板を90[°] 回転させて第2回目の斜め蒸着を行つて第一層 上に第二層を形成してなる成晶分子の配向処理 腺の作製方法。
- (2) 特許構求の範囲(1)に於いて, 第1の角度を [©]
 ~15 とし、第2の角度を15 [©]~45 [©]としてなる る る な は 分子の配向処理線の作製方法。
- [5] 特許請求の範囲[1]に於いて、 第1の角度を15° ~45°とし、第2の角度を0°~15°としてなる 液晶分子の配向処理膜の作製方法。
- 3. 発明の詳細な説明

本発明は、液晶を用いた表示装置等に於ける液 晶分子の配向処理機の作裂方法に関するものであ る。

液晶表示萎止化於いて、基根に対する液晶分子 の配向制御は重要な課題である。 今。 ツイストネ マティックパネルを構成するにあたつて、液晶分 子のセル壁に於ける配向はり中の扱れを維持しな ければならない。第1凶はその状態を示す凶であ る。(1)および(2)はガラス仮等の基板で、 基板上に In203等の透明電極により所定のパターン。例え は「日」字形状のパターンが形成されている。(3) は被晶分子である。液晶分子(5)は悪板(1)および(2) 崩で、9 の嬢れているa また、現在までに例えば ラピング、ポリンシング、斜め蒸着、界面后性剤 処理、官能性ンラン処理等のホモジニアス配向処 **選法が知られているが、それぞれの配向処理には** それぞれ特徴があり一長一短を持つている。一般 化、液晶分子は壁に対して必ずしも水平には倒れ ていない。 液晶分子方向と壁間の角度を傾斜角と よぶと、この傾斜角が配向伎術によつて変化する のである。

ととで、問題となるのはこの傾斜角が大きくなつ

た場合である。 大きな傾斜角はロングテイケイと 視野の倒設を与えることにたる。即ち、 旅晶分子 が傾斜することによりパネルの上下または左右の 内各一方向の視野がレターデーションによる色づ きのためにより著しく損なわれる。 有機表面活性 剤による一方向のラピングまたはダイヤモンドペ - スト等を含んだ布による一方向のポリッシング 等のよく知られた万法による配向処理は,液晶分 子に基板に対して~2⁰程版の傾斜角を与えている。 この値は望ましいものであるが, これ 等の有機コ -テイングはパネルのシール処選時に於けるガラ スシール等の商温度には耐えることができない。 一般に、ガラスシール等の無機質シール伝は、エ ポキシシール等の有機質シール法に比較し、その 気密性に於いて非常に使れていると言われている。 また,ガラスシール 等の高温度に耐える処理法と して知られているのが、SiOの塞破に対して5° の紛め蒸烤である。 これは次のよりに考えられて いる。 第2凶を参照して、 基板(4)の 表面で核(5)が 形成され,その核(5)によるシャドウ(6)が≃1QQA

租患でき,それらの方向性をもつた配列が形成さ れる。 液晶分子は核(5)内に配列し始め、その近傍 化ホモジニアス配向を強いられる。 しかしながら, との配向面は大きな分子傾斜角(ご2 5⁰程度)を 与える。 これは脱軸視野を損なり原因となつてい る。しかし、との一方向に傾斜した分子傾斜配向 は電界印加時の分子立上り方向を一方向に描えて おり。左生たは右の何れかに立上るかといり配向 の二重 縮退状態を完全に解いている。 即ち、この 配向処理面は有額性なのである。これに対して、 15°~ 45° の範囲での斜め蒸着は、第3図に示 すように、基板闪装面に於いて無着方向に直角に 平行な課(目)を形成する。液晶分子はこの詩(目)に沿 つて配列し始め、その丘傍にホモジュアス配向を **強いられる。との場合、液晶分子の傾斜角はその** 配向面モデルより予想されるように coである。 分子傾斜角がごりのため、電界印加時に液晶分子 の立上り方向が50:50の経路で二種類存在す るよりになる。即ち、配向状態は完全に二重脳退 状退にある。この配向処理面は無傷性をのである。

立上りの異なる境界は、第4図に示すように、ディスクリネーションライン(P)として区別され、二 領域の 脱軸視野に於ける光学優選に差を生じることになり表示には不都合である。上述の二値の斜め森浦配向面の内容をまとめると、第1表のようになる。

第 1 表

			ロー15 射め蒸着面	15~45"斜心蒸渡面
被罪为	子俱多	A	= 2 5°	≃ 0°
<u>#</u>	模	野	#.	<u>R</u>
æ	de	Ìli	有極性	無癌性
配 #	林	35.	結果なし、	二貫超退
液晶分	子配向:	的	蒸煮方向に平行	蒸港方向に直角

第1級から分かるように、 酸晶分子配同機として 要求される特性として、 ③ガラスシール等の高風 度に耐えること、 ②酸晶分子類研角が 数度以内で その方向性が一様なもの (このことは、 農軸視野 の良いもの、 配同面が有憾性であること、 配向状 頭が縮迷していないことを同時に清足するもので ある。) が挙げられる。

本発明は、との二つの要求の実現のため、二個

の議済処理の組合わせを提供するものできる。第 5 図目かよび(D)に示すように、 蕃坂(Щ上に下Y 軸方向からの15°~45° 新め森潜により第1の配向処理面間のを形成し、 X 軸方向からの0°~15° 納め然 潜により第2 の配向処理面間を形成する。第1 層間を数100 A 根底の厚さに形成すると、 脱軸視野は第1 層間のみの配向処理べれたと同等であり、しかも第2 層間にいるのでは 銀分子の立上り方向が 完全に制御され、 配向状 銀の二重 起状 歌かれる。即ち、 無傾性配向面が 有傾性を厚くしていく スつたのである。 更に、 承2 層間を厚くしていく 大・ 有板性の程度が大きくなり、 液晶分子度 納角 が大きくなり 脱輪視野が制限されるようになる。

また、第6図目かよび(b)に示すように、基板側上にX 転方向からの 0~15分的 3 を 15分的 3 を 2 の配向処理面似を形成し、Y 触方向からの 15~45分的 5分 を 100 を 100

第1層間を数100点の厚さで形成すると、脱軸 視野は沸1層(川のみの配向処理パネルと同等であり、しかも記向状態は縮退しないものが得られる。 更に、第1層間を厚くしていくと、粥2層間の有 低性が篩1層間に反映されなくなり、配向状態は 二重確退状態になつていく。

上述した斜め蒸着は、第7図に示すような真空 装蔵を用いて行われる。 8 i U 呼の蒸音物間を W、Mo, Ta 材等の蒸着用ポート (44に任込む。 ガラス 破等の基板間は蒸着用ポート (40の上, 蚊10 年曜をおいて設定する。 域過値は 3 0 年~50 年 である。 無着用ポート (40 からの 高を板間)によりの 条件で 基板間を 固定 する。 次いで、 真空 版が 1 × 1 0 ~ 1 ×

蒸せ用ポートMを加熱し、SiO等の蒸着物(B)のガ ス出しを行う。更に加熱し、シャツタ切を開いて 斜め蒸着を開始する。蒸発速度をよび原厚は水晶 発虚膜厚モニター(Hを監視しながら制御する。所 定の順厚、数100Åを得た後、シャッターIMを 閉じて蒸煮を完了する。次に、リークパルプ(19)を 開いて、空気を導入し、蒸着物間を仕込み直すo また、基板間を初期設定位置に対して90回転し て再設定すると共に、蒸着物間と基板間とのます 角αを15~45に設定し直す。再び上述の手順 と同様に、斜め蒸滑を開始する。同様に、水晶発 振膜厚モニター個を監視しながら所定の膜厚。 数 100 ₹を得た後、シャツター切を閉じて蒸漕を 完了する。以上の工程で、基板四上には二種類の 斜め森港により、第7四にボナよりな二層構造の 配向処理膜を得る。

以上の二種の工程に於いて、蒸着装置は1台または2台使用する。1台の場合は、1回目の蒸着終了後に基板の位置かよび蒸着角度の再般定のために空気を導入するが、治具を工夫することにより空気を導入することなく真空中に於いて基板の

次化,第二の方法を説明する。 810 等の無着物 (5)を無着用ポート(4)に仕込む。 ガラス等の遊板(5)を蒸着用ポート(4)上数10 への距離をおいて設置すると共化,無循用ポート(4)からの無発物の飛来方向に対する角度 αを 0~15 化設定して固定する。次いで,真空度が1×10 nmHg~1×10 nmHg程度化ペルジャー(4)内を真空に排気する。

9 0 回転および無着角度の設定が行えるようにしても良い。また、2 台の場合は、各々の装置に別るの濃着角度の設定を行い、1 回目の無着終了後、基板を9 0 回転して2 台目の装置に設定して無着を行うという具合に流れ作業的に能率をあげるようにしても良い。

なお,蒸溜中の薔薇値艇和囲は LT ~故 1 0 0 でが許容され、薔薇の触膜設定は任意である。

上述した本発明によると、無害性配向面上に有価性配向面を形成することにより、また有価性配向面を形成することにより、無値性配向面に無価性配向面を形成することが実現され。在此分子域が角が数度以内で、規模であるととがなって、対ラスシール等の高温のではよることのできるこれをのである。勿知知としてもることに対するとのがある。とは明寺されるものがある。

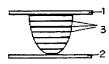
使用すると好きしくい またとれはツイストネマラ インク液晶素子に使用されるととのみならずり。 A-P-素子に使用しても有効なものである。

4 図面の簡単な説明

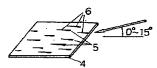
第1図は液晶分子の90張れ状感を説明するための図、第2図はSiO等の0~15の斜め蒸増を 説明するための図、第3図はSiO等の15~450 の斜め蒸着を説明するための図、第4図はディスクリネーションラインを説明するための図。第5図回かよび向は本発明に係る配向処理法の一実施例を説明するための図、第6図回かよび向になる配向処理法の一実施例を説明するための図、第6図回かまび向になるにあるの図、第6図回かまび向の回接を作み 8 のの図、第7図は本発明に係る配向処理膜を作み 8 するための要産の一実施例を示す図である。

特許出願人 株式会社セネラル

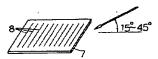
第1図



第2図



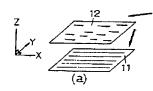
第3図

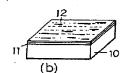


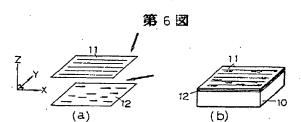
至人国

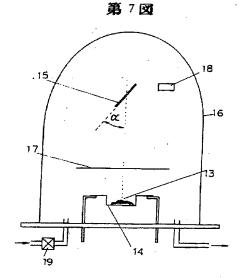


第5図









雲 (方式) Œ

昭和52年2月15€

発生で表言

適

停停厅福利股 运行 宁莽 连官

事件の表示

√和5 1票 特

発明の名称

エキンヨウブンシ ハイコウショリマク サクセイホウホウ 液晶分子の配向処理膜の作製方法

ミ 特正をする者

事件との関係

特許出顧人

郵便管号 2:3

上 所 神奈川県川崎市高灘区末長1 1 1 6 番炬 電話番号 (344) 866-1111 (内機305.306) 称 (661) 株式会社ゼネラル

代表 考 模 田

正

4. 補正命令の日付 **範和52年1月25日**

5. 植三沙对象

明細書の追加の関係の働

4 補正の内容

下述のように「追加の関係」を補正致します。 追加の関係

本発明に対する原発明は特顧昭50-150409 「液晶分子の配回処理法」である。

原発明はツイストネマテイツク被晶などの液晶を用い た表示装置に於ける液晶分子の配向処理法に関するもの であり、液晶分子の配向膜として要求される。ガラスシ - ル等の高温度に耐える膜。 私晶分子の傾斜角が数度以 内でその方向性が一様な膜を実現するために、2種の蒸 着処理の組合わせを提供するものである。これは、原発 明の明細書に詳述したように、蒸潛方向(角度)の異な る2種の斜め無滞を行うことにより。目的とした液晶分 子の配向膜を得る方法の発明である。

一方、本発明も原発明と向根に同一の目的を達成する 配向膜の作製方法に関するもので、原発男に於ける発明 を具体化するための実施例を追加し、 真空装置による膜 作製工程を更に詳細に説明した発明を提供するものであ